

Экз. ЧИТ. ЗАЛА

СООБЩЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Дубна

P16 - 6059

Л.Н.Зайцев, Л.Р.Кимель, Я.Н.Расцветалов, В.П.Сидорин

A450PATOPHS BBI(OKNX 3HEPTHN

ФОРМАГНИТ СИСТЕМЫ МЕДЛЕННОГО ВЫВОДА ПРОТОНОВ КАК ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СИНХРОФАЗОТРОНЕ ОИЯИ

P16 - 6059

Л.Н.Зайцев, Л.Р.Кимель, Я.Н.Расцветалов, В.П.Сидорин

ФОРМАГНИТ СИСТЕМЫ МЕДЛЕННОГО ВЫВОДА ПРОТОНОВ КАК ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СИНХРОФАЗОТРОНЕ ОИЯИ



Зайпев Л.Н., Кимель Л.Р., Распветалов Я.Н., Сидорин В.П. P16-6059

Формагнит системы медленного вывода протонов как источник вторичного излучения на синхрофазотроне ОИЯИ

В режиме сброса ускоренного пучка протонов при 10 Гэв/с на септум формагнита получены экспериментальные данные об угловом распределении вторичных радиоактивных частиц вблизи септума и пространственном распределении вторичных частиц по длине вакуумной камеры синхрофазотрона.

Эти данные могут быть использованы при определении радиационной обстановки и в расчётах локальной зашиты синхрофазотрона ОИЯИ при увеличении интенсивности ускоренного пучка протонов.

Сообщения Объединенного института ядерных исследований Дубна, 1971

Zaltsev L.N., Kimel L.R., Rastsvetalov Ya.N., Sidorin V.P. P16-6059

Formagnet of the Slow Proton Extraction System as a Source of the Secondary Radiation in the JINR Synchrophasotron

The experimental data on the angular distribution of the secondary radioactive particles near the septum and on the space distribution of these particles along the vacuum chamber of the synchrophasotron are obtained in the regime of dumping of the accelerated proton beam at 10 GeV/c to the septum of the formagnet.

These data can be used by determining the radiation situation and in calculating the local shielding at the JINR synchrophasotron at decreasing intensity of the accelerated proton beam.

Communications of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna, 1971 В связи с предстоящей работой синхрофазотрона в режиме медленног вывода протонов для определения радиационной обстановки на ускорител и расчётов защиты изучалось пространственное распределение вторичны частиц, генерируемых на септуме формагнита системы вывода,

Были созданы условия эксперимента, имитирующие действующий фор магнит системы вывода протонов. Для этого в вакуумной камере был установлена модель формагнита (без подключения возбуждающих обмоток) которая по местоположению, материалу и размерам отвечала реальным условиям. Размеры септума 0,3 х 7 х 90 см³ (см. рис. 1); материал – медь Если на септум сбрасывать пучок протонов с интенсивностью – 5.10¹⁰ прот/цикл, то эта величина будет соответствовать 5%-ным потерям пучк. протонов с интенсивностью 10¹² прот/цикл при работающем выводе

Мониторирование интенсивности ускоренного пучка протонов осуществлялось с помощью пикап-электрода в момент начала сброса пучка на септум. В этот момент интенсивность составляла (3+4).1010 прот/цикл Абсолютное число взаимодействующих с септумом протонов не контролировалось, так как это число зависит от условий заброса пучка в зазор формагнита и должно измеряться при работе системы вывода.

В режиме сброса ускоренного пучка протонов на септум формагнита были измерены плотности потоков вторичных частиц различных энергетических групп на поверхности вакуумной камеры. По измеренным плотностям потоков вторичных частиц получены: а) функция углового распределения

вторичных ядерноактивных частиц, генерируемых на атомах материала септума; б) функция пространственного распределения вторичных частиц по длине вакуумной камеры.

Для регистрации излучения использовались активационные пороговые детекторы, ядерные эмульсии и рентгеновские пленки (табл. 1). Для стандартной маркировки детекторов (что важно при обработке результатов) была выбрана постоянная схема точек, показанная на рис. 1. Количество различных типов детекторов и места их установки определялись из условий получения достаточной информации и технической возможности обсчёта активности данного количества детекторов. Место установки зависело также от чувствительности детекторов.

Например, детекторы ${}^{31}P$, ${}^{32}S$ и 27 Al устанавливались только на прямолинейном промежутке вблизи септума (точки 1-57), так как в других точках плотность потока вторичных частиц лежит ниже предела чувствительности этих детекторов. Детекторы из полистирола помещались почти во всех точках, указанных на схеме (рис. 1). Однако они не могли быть помещены дальше от септума также из-за их низкой чувствительности. По всему периметру кольца синхрофазотрона устанавливались только ядерные фотоэмульсии К-20. Они были помещены в 28 точках вакуумной камеры по азимуту по 9-10 штук в каждой точке (см., например, сечения А-А и Е-Е, рис. 1). Измеренные плотности потоков вторичных частиц для некоторых типов детекторов приведены в табл. 2.

Функция углового распределения вторичных частиц, возникающих при взаимодействии ускоренных протонов с септумом (рис. 2), получена по измеренным плотностям потоков детекторами ¹² С, помещенными в точки: 11; 11'; 21; 31; 31'; 41; 51; 51' (рис. 1). В данном эксперименте только для одной этой партии детекторов измерения были выполнены при наличии септума и без него. В этом случае разность в показаниях детекторов представляет собой плотность потока вторичных частиц, обусловленных, только взаимодействием ускоренных протонов с септумом. Вторичные частицы, возникающие в результате взаимодействия протонов со стенками камеры (без септума), дают заметный вклад в показания детекторов только при углах $\Theta > 90^{\circ}$. Угол Θ отсчитывается от направления движения протонов от середины септума.

Таблица I

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕКТОРОВ .

Детектор	Используемая реакция	Эффективная область регистрации, Мэв	Размеры и вес
Полистирол с добавками терфинила и РОРОР	¹² C → ¹¹ C	> 50(пионы) > 20(нуклоны)	диаметр - 4 5мм, толщина 10мм,вес 20г.
Толуол со сцинтиллирую- щими добавками	¹² C ¹¹ C	> 50(пионы) > 20(нуклоны)	в алюминиевом бачке объемом Іл.
Фосфор	$^{31}P(n,p)^{31}S$	2 < E < 20	4,9г., диск
Çepa	$^{32}S(n,p)^{32}S$	>2,3	II,5г., диск
Алюминий	27 Al -> 24 Na	>6,7 (нейтроны) >35 (протоны)	10г., диск
Ядерная эмульсия К-20	протоны отдачи	0,5 < E < 50	толщина 20 микрон
Рентгеновская пленка РМ5-I	почернение (гамма- кванты и заряженные частицы)		толщина 20 микрон

c)

Таблица 2

плотность потоков вторичных частиц, (частиц/с μ^2 сек) / (протон/сек) x 10⁶

уже точек (рис.І) І	Нуклоны E > 20 Мэв Пионы E > 50 Мэв 2 3	Нейтроны 2 < E < 20 Мэв 	Нейтроны Е > 2,3 Мэв
I	0.20 ± 0.0I	0.7 ± 0.2	
4	0.40 ± 0.03	1.5 ± 0.5	-
7	$0,50 \pm 0,04$	$2,0 \pm 0.5$	-
8	2,7 ± 0,1	-	-
9	18,0 ± 2	·•.	-
IO	I,70 ± 0,03	-	-
' II	0,20 ± 0,01	2,0 ± 0,5	- ·
I4	3,6 ± 0,4	$2,5 \pm 0,5$	—
15	2,5 ± 0,2	۱ –	-
17	0,40 ± 0,03	4,5 ± 0,5	- , '
I8	9,7 ∓ 0,2	· · · · · ·	· -
19	15,0 ± 1,0	-	-
20	II,0 ± 0,I	-	· · ·
21	0,20 ± 0,0I	7,0 ± 0,5	9 ± I
22	0,20 ± 0,0I	5,0 ± 0,5	-
23	0,40 ± 0,02	I4,0 ± 0,5	I9 ± 2
24	0,I0 ± 0,0I	2 I, 0 ± I	6 ± I
25	0,50 ± 0,02	9,0 ± 0,5	16 ± 2
27		7,0 ± 0,5	9 ± I
28	33,0 ± 1,0	I 4, 0 ± 0,5	17 ± 2
29	39 ± 2	I6 ± I	15 ± 2
30	0,60 7 0,03	I3,0 ± 0,5	· -
31	0,40 ± 0,0I	8 ± I	II ŢI
32	0,20 ± 0,01	5,0 ± 0,5	-
33	75 ± 2	I3 ^I I	3 \$ 0,5
34	1,70 ± 0,2	23 I	9 1 I
35	53 1 3	15 ± 1	4 I
57	-	8,0 ± 0,5	II I I
38	29,0 = 0,5	7,0 ± 0,5	8 1 2
39	36,0 + 0,5	9,0 I 0,5	II I I
40	17,0 ± 0,2	7,0 ± 0,5	7 II

		Пр.	одолжение аслицы 2
I	2	3	4
4I	0,50 ± 0,0I	5,0 ± 0,5	8 ± I 72 ± T
42	23,0 - 0,2		15 - I
44	2,0 - U,1		20 - J.
40	- -	0, 0 = 0, 5	0 ± T
47		9,0 - 1	0 - 1 7 ± T
. 40		0,0 - 0,5	о <u>т</u> т
49	$51,0 \neq 0,5$	8,0 - 0,5	0 - 1 7 t T
50	18,0 - 1		(- 1
51	0,40 - 0,02	5,0 4 0,5	
55	$50,0^{-1}$	5,0 ± 0,5	2 + 0 2
54	0,50 - 0,01	9,0 - 0,3	2 - U ₁ 2
55	53,0 ± 1	7,0 - 1 6 0 + T	-
57	55,0 - 0,5	6,0 - 1	-
59	8,3 ± 0,4	-	•
60	6,1 - 0,3	-	-
61	2,6 ± 0,2	-	
62	10,0 - 0,4		-
63	3,3 ± 0,2	-	-
64	I,2 ± 0,1	-	
67	3,2 ± 0,3	-	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
68	8,0 I	-	-
69	I,0 <u>I</u> 0,I	- -	- 1
70	I,0 ± 0,I		-
71	7,5 ± 0,3	-	-
72	0,5 ± 0,05	–	-
75	0,4 ± 0,05	-	-
76	0,50 ± 0,05	- .	-
77	12,0 ± I	-	-
78	2,0 ± 0,2	· -	-
. 79	11 ,0 ± 0, 5		-
80	7,2 ± 0,3		-
81	0,60 ± 0,05	-	-
82	0,20 ± 0,02		-
84	0,30 ± 0,02	— .	· · · ·
85	0,90 ± 0,1		- ·
86	7,0 ± 0,5	· –	-
87	0,5 ± 0,05	- 6	-



Рис. 1. Схема расположения детекторов; 1 – прямолинейный промежуток; 2 – вакуумная камера; 3 – край квадранта магнита; 4 – септум формагнита.



Рис. 2. Угловое распределение вторичных частиц от септума формагнита. **1**, **4**, **5** – измерения настоящей работы с септумом и без септума, соответственно; 1 – эмпирическая зависимость (1); 2 – эмпирическая зависимость (2).



Рис. 3. Распределение вторичных частиц по кольцу синхрофазотрона (измерено с помощью ядерных эмульсий К-20).



Рис. 4. Функция пространственного распределения вторичных частиц по длине вакуумной камеры. $\triangle -{}^{31}P$, $\triangle -{}^{32}S$, $\triangle -{}^{12}C$, -1 септум.



Рис. 5. Сравнение функции пространственного распределения вторичных частиц по длине вакуумной камеры с расчётом \bullet^{12} С , \bullet^{31} Р , \bullet^{32} S , O^{27} Al , O^{27} Al /2/; \bullet – рентгеновские пленки; – эмульсии K-20; 1 – расчёт методом Монте-Карло/3/; 2 – функция S₁(Z) + S₃(Z) ; 3 – септум.

Приведенные на рис. 2 экспериментальные результаты можно описать эмпирической зависимостью вида:

$$F(\Theta) = \exp(-0.07 - 2.9 \Theta + 0.4 \Theta^{-2}).$$
 (1)

(2)

(3)

Для сравнения на этом же рисунке приведена функция углового распределения вторичных частиц от медной мишени размерами **3** x **3** x **9** см³, полученная в^{/1/}. Авторы этой работы аппроксимировали экспериментальные результаты функцией вида:

$$F(\Theta) = k(\Theta + 0.157)^{-1.0}$$

где k - нормирующий множитель.

Функция пространственного распределения вторичных частиц по длине вакуумной камеры $S_0(Z)$, где Z – расстояние, отсчитываемое от любой точки кольца ускорителя по направлению движения протонов, получена по данным измерений ядерными эмульсиями К-20 (рис. 3). При взаимодействии с септумом ускоренных протонов с энергией E_0 образуются вторичные частицы разного сорта со своими спектрально-угловыми распределениями. Заряженные частицы с энергией, близкой к E_0 , и вылетающие из септума в угловом интервале от $\Theta_1 = 0^\circ$ до Θ_2 , равном нескольким градусам, "оседают" на стенках камеры по всему кольцу ускорителя и определяют функцию $S_1(Z)$.

Остальные вторичные частицы от полного числа частиц, возникающих при взаимодействии протонов с септумом, оседают на стенках камеры вблизи септума и определяют функцию $-S_2(Z)$ на некотором участке от Z_1 до Z_2 периметра ускорителя. Кроме того, существует пространственное распределение вторичных частиц, образующихся от потерь протонов с переменной энергией E_0' в процессе ускорения (до момента сброса на мишень). Эти вторичные частицы определяют функцию $-S_3(E_0',Z)$. Таким образом, функция распределения всех вторичных частиц по кольцу ускорителя равна:

$$S_{0}(Z) = S_{1}(Z) + S_{2}(Z) + S_{3}(Z),$$

где

$$S_{3}(Z) = \int S_{3}(E_{0}, Z) dE_{0}; E_{0} = const.$$

Если принять предположение, выдвинутое в работе^{/2/}, что $S_0 = \int_{(Z)} S_0(Z) dZ$, где $S_0(Z)$ – функция распределения вторичных частиц, регистрируемых детекторами, пропорционально потерям протонов на ускорителе, то по данным рис. З можно оценить потери протонов на синхрофазотроне на отдельных участках. При $S_0 = 1$; $S_1 + S_3 = 0.628$; $S_2 = 0.372$, а

 $\int_{Z} S_3(Z) dZ$ на рис. З показан условно.

Функция пространственного распределения вторичных частиц $S_0(Z)$ на участке камеры вблизи септума была получена также по измерениям плотности потока вторичных частиц различными типами детекторов, установленных по сечениям вакуумной камеры. Показания детекторов умножали на длину участка сечения камеры между детекторами и суммировали ихпо всему сечению. Следовательно, $S_0(Z)$ – число вторичных частиц на единицу длины камеры, которое мы нормировали на один ускоренный протон. На рис. 4 приведена функция $S_0(Z)$ при $Z_1 = -4$ м, $Z_2 = 12$ м (Z отсчитывается от середины длины септума). На рис. 5 характер функции $S_0(Z)$ на данном участке сравнивается с расчётом аналогичной функции методом Монте-Карло^{/3/}.

В заключение отметим, что полученные функции F(@) и S₀(Z) при соответствующей нормировке на выход частиц могут быть использованы для определения радиационной обстановки и в расчётах локальной защиты синхрофазотрона ОИЯИ при увеличении интенсивности ускоренного пучка протонов.

Авторы считают своим долгом выразить благодарность: В.А. Григорьеву, Е.А. Степанову, В.Ф, Таусеневу, В.Б. Хвостову, Г.И. Старшиновой, В.Г. Жбанкову, а также сотрудникам отделов обслуживания синхрофазотрона за помощь при проведении эксперимента.

Литература

1. В.Е. Алейников и др. Препринт ОИЯИ, Р9-2933, Дубна, 1966.

2. Shielding experiment at the CERN Proton Synchrotron, Rep. UCRL-17941 (1968).

3. J. Ranft, Rep. CERN, mps/int, MU/EP, 67-5 (1967).

Рукопись поступила в издательский отдел 28 сентября 1971 года.